

第17回 TEM ユーザーズミーティング

プログラム

09: 30	受付
10: 00～10: 10	開会挨拶
10: 10～10: 30	もっとみんなの身近なツールへ ～次世代顕微鏡 JEM-120iのご紹介～ 日本電子株式会社 EM事業ユニット EMアプリケーション部 濱元 千絵子
10: 30～11: 10	光-電子相関顕微鏡法 ～これまでとこれから～ 国立大学法人 東京大学 齊藤 知恵子 様
11: 10～11: 30	日本電子が提供する新しい統合ソフトウェア "FEMTUS™"の紹介 日本電子株式会社 EM事業ユニット EMアプリケーション部 橋口 裕樹
11: 30～12: 10	TEMその場観察法を用いた金属の酸化還元反応に関する研究 矢崎総業株式会社 大西 里佳 様
12: 10～12: 40	昼食
12: 40～13: 40	実機・ポスター展示
13: 40～14: 00	FIB-SEM JIB-PS500iによる大気非曝露 TEM試料作製のご紹介 日本電子株式会社 EP事業ユニット EPアプリケーション部 門井 美純
14: 00～14: 40	TEMを用いた全固体電池材料の構造、組織観察 公立大学法人大阪 大阪公立大学 森 茂生 様
14: 40～15: 30	休憩 / 実機・ポスター展示
15: 30～16: 20	クライオ電子顕微鏡の現状と展望 国立大学法人 東京科学大学 藤吉 好則 様
16: 20～16: 30	閉会挨拶
16: 30～17: 30	懇親会 / 実機・ポスター展示

* プログラムは予告無く変更させていただく場合がございます。予めご了承頂きますようお願い申し上げます。